

第 45 回 EPMA・表面分析 ユーザーズミーティング

プログラム

09: 30～	受付	
10: 00～10: 10	開会挨拶	
10: 10～10: 40	EPMA分析における EDS検出器の活用 － 大電流対応新 E D S 検出器と WDS/EDSコンバイン分析 －	日本電子株式会社 SI事業部門 SA事業ユニット SAアプリケーション部 藤田 慎也 SI事業部門 EX事業ユニット EX技術開発部 菊池 直樹
10: 40～11: 15	FE-EPMAによる軽元素の定量測定を通じた鉄鋼組織形成機構の解明	国立大学法人東北大学 宮本 吾郎 様
11: 15～11: 50	キャビテーションプラズマ技術による機能性殺菌水の創製と農業応用 － 化学農薬に代わる安心・安全な植物病害防除技術の開発 －	兵庫県公立大学法人 兵庫県立大学 岡 好浩 様
11: 50～12: 15	昼食	
12: 15～13: 00	実機・ポスター展示・よろず相談会	
13: 00～13: 30	オージェ電子分光による高合金の鋭敏化分析	日本電子株式会社 SI事業部門 SA事業ユニット アプリケーション部 鍋島 冬樹
13: 30～14: 00	高温環境での元素組成・化学結合状態用アタッチメントのご紹介 － XPS用試料加熱ホルダー －	日本電子株式会社 SI事業部門 SA事業ユニット アプリケーション部 村谷 直紀
14: 00～14: 35	山口県産業技術センターにおける金属材料の不具合解析事例	地方独立行政法人 山口県産業技術センター 中邑 敦博 様
14: 35～15: 05	休憩 / 実機・ポスター展示・よろず相談会	
15: 05～15: 40	様々なサンプルに対する XPS測定技術の構築 － 設備共用担当者から見た依頼分析の今と昔 －	国立大学法人岡山大学 中野 知佑 様
15: 40～16: 10	EPMA vs EDS － カラーマップ分析事例 －	日本電子株式会社 SI事業部門 ソリューション開発センター ソリューション推進部 土門 武
16: 10～17: 30	ポスター討論会 / よろず相談会	

*プログラムは予告無く変更させていただく場合がございます。予めご了承頂きますようお願い申し上げます。